

Application/Control No.

Applicant(s)/Patent under Reexamination

TANAKA ET AL

Art Unit

10/517,658 Examiner

Jeffrey L. Sterrett

2838

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
363	40	1/6/2006	JLS		
	41				
	42				
	95				
	98				
		-			

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
363	41	1/6/2006	JLS		
	98				

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
		<u> </u>		
	:			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			